CEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

粉片文献 3

(11)Publication number:

2003-119171

(43) Date of publication of application: 23.04.2003

(51)Int.Cl.

C07C211/65 C01G 29/00 C07C 49/92 C07C217/08 C23C 16/40 H01B 3/00 H01B 3/12 H01L 21/316 // C07F 5/00

(21)Application number: 2002-184458

(71)Applicant : POHANG ENG COLLEGE

(22)Date of filing:

25.06.2002

(72)Inventor: RI JIU

KYO SOU

(30)Priority

Priority number: 2001 200154054

Priority date: 04.09.2001

Priority country: KR

(54) LANTHANUM COMPLEX AND METHOD FOR PRODUCING BLT FILM BY USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lanthanum complex having high vapor pressure, excellent properties for vacuum deposition and high solubility to organic solvent; and to provide a method of MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) forming a BLT (Bismuth Lanthanum Titanate) film in a mild condition using the lanthanum complex.

SOLUTION: The lanthanum complex expressed by general formula (I) is obtained by reacting a La(tmhd)3 (lanthanum tetramethylheptane

dionate) and pentamethyldiethylene triamine (PMDT) or triethoxytriethylne amine (TETEA) at room temperature in an organic solvent such as hexane. (In the formula, A is PMDT or TETEA.). And the method of MOCVD for forming the BLT film using the lanthanum complex as a lanthanum precursor and a Ti precursor expressed by general formula (II) and an organic bismuth precursor. (In the formula m is an integer of 2–5.).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.06.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3793118

[Date of registration]

14.04.2006

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-119171 (P2003-119171A)

(43)公開日 平成15年4月23日(2003.4.23)

(51) Int.Cl.'	觀別記号	·FI	テーマコート (参考)	
C 0 7 C 211/65		C 0 7 C 211/65	4G048	
C01G 29/00		C01G 29/00	4H006	
C 0 7 C 49/92		4H048		
217/08	217/08 4			
C 2 3 C 16/40		C 2 3 C 16/40	5F058	
	審查請求	有 請求項の数7 OL	(全 7 頁) 最終頁に続く	
(21)出願番号	特願2002-184458(P2002-184458)	(71)出顧人 598057475		
(22)出顧日	平成14年6月25日(2002.6.25)	學校法人浦項工 大韓民国、慶尚 番地	科大學校 北道浦項市南區孝子洞山31	
(31)優先権主張番号	2001-054054	(72)発明者 李 時 雨		
(32)優先日	平成13年9月4日(2001.9.4)		-390慶尚北道浦項市南区芝	
(33)優先権主張国	韓国 (KR)		数授アパートメント 9ー	
(OU) E /L/ELEC	THE (ILL)	1301	XIX) // [///]	
		(74)代理人 100058479		
			武彦 (外3名)	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ランタン錯体及びそれを用いたBLT膜の製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】高い蒸気圧、優れた蒸着特性及び有機溶媒に対する高い溶解度を有するLa錯体;及び前記La錯体を用いて穏やかな条件下でBLT薄膜を製造し得るMOCVD法の提供。

【解決手段】へキサンのような有機溶媒中、室温でLa(tmhd)。をペンタメチルジエチレントリアミン(PMDT)又はトリエトキシトリエチレンアミン(TETEA)と反応させることによって製造できる一般式(I)のLa錯体。

(式中、Aはペンタメチルジエチレントリアミン (PMDT) 又はトリエトキシトリエチレンアミン (TETEA) である。)また、La前駆体として上記La錯体を用い、一般式 (II) のTi前駆体、及び有機ビスマス前

駆体を用いてBLT薄膜を形成するMOCVD法。

$$(CH_{3})_{2}N \qquad (CH_{3})_{2}$$

$$(CM_{m}) \qquad (CH_{3})_{2}$$

$$(CM_{m})_{2}N \qquad (CM_{3})_{2}$$

$$(CM_{3})_{2}N \qquad (CM_{3})_{2}$$

(式中、mは2~5の整数である。)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(I)のランタン錯体:

[(
$$E I$$
)]
$$(CH_3)_3C \longrightarrow O$$

$$C(CH_3)_3$$

$$C(CH_3)_3$$

$$C(CH_3)_3$$

$$C(CH_3)_3$$

(式中、Aはペンタメチルジエチレントリアミン(PMDT)又はトリエトキシトリエチレンアミン(TETEA)である。)

【請求項2】 請求項1のLa錯体、下記一般式(II)のTi前駆体、及び有機ビスマス(Bi)前駆体の蒸気を基材に接触させることを含む、基材上にチタン酸ビスマスランタン(BLT:Bi α La α Ti α O α 2 (0 < X < 4)) 薄膜を蒸着する方法:

【化2】

$$(CH_{3})_{2}N O N(CH_{3})_{2}$$

$$(C)_{m} O CO_{m}$$

$$(CH_{3})_{2}N O N(CH_{3})_{2}$$

$$(CH_{3})_{2}N O N(CH_{3})_{2}$$

(式中、mは2~5の整数である。)

【請求項3】 前記基材が250~750℃に加熱されることを特徴とする請求項2に記載の方法。

【請求項4】 前駆体を有機溶媒に溶解した後、この溶 30 液を100~300℃に加熱して前駆体蒸気を生成することを特徴とする請求項2に記載の方法。

【請求項5】 前駆体を室温~200℃で気化させ前駆体蒸気を生成することを特徴とする請求項2に記載の方法。

【請求項6】 前記Ti前駆体がTi(dmae)、(チタンテトラジメチルアミノエトキシド)であることを特徴とする請求項2に記載の方法。

【請求項7】 Bi前駆体がBi(フェニル)₃であることを特徴とする請求項2に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明が属する技術分野】本発明は、有機溶媒に対する優れた溶解度、高い蒸気圧、及び優れた蒸着特性を示すランタン錯体;及び前記La錯体と適切なBi及びTi前駆体を用いて穏やかな条件下でチタン酸ビスマスランタン(BLT:Bi+1.LaxTi3O12(0<X<4))薄膜を製造する有機金属化学蒸着法(MOCVD、metal organic chemical vapor deposition)に関する。

【従来の技術】近年、半導体素子が従来に比べてさらに 集積化、小型化されるにつれ、このような半導体素子の 製造に適用できる材料と薄膜の形成方法の開発が要求さ れている。

【0003】強誘電体BLT膜は、他の強誘電体膜より 優れた性能特性を有すると知られている。例えば、チタ ン酸ビスマスストロンチウム (SBT:SrBizTiz O₈) 膜は、800℃以上の高い結晶化温度を必要と し、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT:PbZrxTix 10 O_3 (0 < X < 1)) 膜は 10° サイクルするだけで疲労 (fatigue) を示すが、これに対し、BLT膜は700 ℃程度の比較的に低い結晶化温度を要し、10゚゚ サイク ルにおいても疲労を示さないと報告されている(文献 [B. H. Park, B. S. Kang, S. D. Bu, T. W. Noh, J. L. ee, and W. Jo. Nature, 401(14), 682(1999)]参照)。 【0004】このような強誘電体薄膜を製造する様々な 方法の中、MOCVDは比較的に低い温度で行い、原料 物質とキャリヤガスの量を変えることによって、薄膜の 組成と蒸着速度を容易に調節でき、基材の表面を損なう 20 ことなく、蒸着された薄膜の均一性、段差被覆性(step coverage) 及び孔充填の特性が優れるので広く用いら れる。

【0005】一般的に、MOCVD用前駆体は高い熱安定性、非毒性、高い蒸気圧、及び高い蒸着速度のような特性を有していることが要求される。溶媒に溶解した前駆体をダイレクト・リキッド・インジェクション(DLI、direct liquid injection)によって行われるMOCVDモードが特に好ましい。DLIにより強誘電体薄膜を形成する場合、対応する金属前駆体が溶液中で化学反応を起こさないことが好ましい。

【0006】しかし、BLT薄膜の製造のためにMOC VDに適用される既存の有機金属化合物の中、代表的な Ti 前駆体であるTi (i-OPr)。(チタンテトライソプロポキシド)は湿気にかなり敏感であり、代表的 な La 前駆体である La (tmhd)。(ランタンテトラメチルへプタンジオネート)は有機溶媒に対する溶解 度が非常に低い。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 40 は、高蒸気圧、優れた蒸着特性、及び有機溶媒に対する 高い溶解度を有するLa錯体を提供することである。

【0008】本発明の他の目的は、前記La錯体を用い、穏やかな条件下でBLT薄膜が製造できるMOCV D法を提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の一実施形態に従って、本発明では、下記式(I)のランタン錯体を提供する。

[0010]

50 【化3】

(式中、Aはペンタメチルジエチレントリアミン(PMDT)又はトリエトキシトリエチレンアミン(TETEA)である)。

【0012】 【化4】

$$(CH_{3})_{2}N \qquad O \qquad N(CH_{3})_{2}$$

$$(C)_{m} \qquad C \qquad Ti \qquad O \qquad (C)_{m}$$

$$(CH_{3})_{2}N \qquad N(CH_{3})_{2}$$

$$(C)_{m} \qquad N(CH_{3})_{2}$$

(式中、mは2~5の整数である)。【0013】

【発明の実施の形態】本発明の一般式(I)のLa錯体は、ヘキサンのような有機溶媒中、室温でLa(tmhd)。をペンタメチルジエチレントリアミン(PMDT)又はトリエトキシトリエチレンアミン(TETEA)と反応 30 させることによって製造できる。このように製造されたLa錯体は優れた蒸着特性を有し、低温で揮発しやすく、有機溶媒に容易に溶解するため、ランタン含有薄膜を製造する際、優れたLa前駆体としてMOCVDに用いられる。

【0014】本発明のLa前駆体、一般式(II)のTi前駆体、及び有機ビスマス前駆体を用いてBLT薄膜を形成するための本発明のMOCVD工程は、前駆体の蒸気を $250\sim750$ ℃、好ましくは $250\sim450$ ℃の温度に加熱された基材の表面に接触させることによって実 40施できる。

【0015】本発明に用いられる一般式(II)のTi前駆体として下記式(III)のTi(dmae)。(チタンテトラジメチルアミノエトキシド)が好ましく用いられる。Ti(dmae)。は室温で液体であるため取扱いが容易であり(文献 [J. H. Leeet al., J. Vac. Sci. Technol, 17(1999), 3033]参照)、Ti(i - O P F)。より空気又は水分に対してあまり敏感でない。

【0016】 【化5】

$$(CH_3)_2N O N(CH_3)_2$$

$$(CH_3)_2N O N(CH_3)_2$$

$$(CH_3)_2N O N(CH_3)_2$$

本発明に用いられる有機ビスマス前駆体としては B i (フェニル) 3 が好ましい。

【0017】本発明のMOCVD工程において、前記La、Ti、及びBi前駆体をダイレクト・リキッド・インジェクション(DLI)又はバブリング(bubbling)によって気化させてもよい。

【0018】DLIの場合、各々の前駆体を有機溶媒に溶解し、この溶液を100~300℃の温度に保持されたエバポレータに注入し、適切なキャリヤガスの流れの下で前駆体を気化させる。注入溶液の製造にはn一酢酸ブチル、ヘプタン、オクタン、テトラヒドロフラン(THF)等の有機溶媒を用いてもよい。本発明のLa,Ti、及びBi前駆体は、単一溶液相において互いに化学20的に相互作用しないので、2つの前駆体又は3つの前駆体の全てを含む注入溶液を用いてもよい。

【0019】適当な温度、例えば室温~200℃に保持された容器(バブリング装置)に入れた前駆体にキャリヤガスを通過させて前駆体含有蒸気を反応器に移送することによってバブリング移送を行ってもよい。この工程に用いられるキャリヤガスはアルゴン及び窒素のような不活性ガスであってもよい。必要に応じて、キャリヤガスなしで、前駆体の蒸気のみを移送してもよい。

【0020】本発明の方法によって蒸着されたBLT薄膜は熱処理することによって結晶性が与えられる。本発明に使用され得る基材としては、シリコン、Pt、Ir O_2 、Ru Ru O_2 等が挙げられる。BLT 膜の膜厚は蒸着時間を調節することによって簡単に調節できる。

[0021]

【実施例】以下、本発明を下記の実施例に基づき、さら に詳しく説明する。

【0022】但し、下記の実施例は本発明を例示するためのものであり、本発明の範囲を制限しない。

【0023】実施例1:La(tmhd)₃-TETE A及びLa(tmhd)₃-PMDTの製造La(tmhd)₃(0.0143mole)及びトリエトキシトリエチレンアミン(TETEA)(0.0143mole)をヘキサンに溶解した後、溶液を室温で12時間保持した。次に、反応混合物をろ過した後、減圧下でろ液から溶媒を除去し、La(tmhd)₃-TETEAを固体状で得た。

【0024】TETEAの代わりにペンタメチルジエチレントリアミン(PMDT)を用いて前記と同様な反応 50 を行い、La(tmhd)ューPMDTを固体状で得 た。

【0025】得られたLa(tmhd)3-TETEAの H-NMR及びTGA/DSCのスキャンを各々図1A及び図1Bに;そしてLa(tmhd)3-PMDTの H-NMR及びTGA/DSCのスキャンを各々図2A及び図2Bに示した。参考のために、本発明でTi前駆体として用いられるTi(dmae)4のTGA/DSCスキャンを図3に示す。これらの結果は本発明に用いられるLa及びTi錯体が熱的に安定であることを示す。

【0026】実施例2:BLT薄膜の蒸着 実施例1で得られたLa(tmhd)ューPMDT、T i(dmae)4、及びBi(フェニル)3を用いるMO CVDによってPt/TiO2/SiO2/Si基材上に BLT薄膜を形成した。

【0027】 La(tmhd)₃-PMDT、Ti(dmae)₁、及びBi(フェニル)₃を各々N-酢酸ブチルに0.2 Mの濃度に溶解した後、1:1:4の体積比で混合し、0.1 ml/分の速度でMOCVD装置のエバポレータに注入した。気化温度(エバポレータ)240℃、Ar/O₂のキャリヤガス流速200/400(sccm)、反応器圧力2torr、エバポレータ圧力5torr、及び基材温度400℃の条件下で蒸着を行い、膜厚1000ÅのBLT薄膜を形成した。

【0028】前駆体を含有する注入溶液を3日間貯蔵した後、 H-NMR分析を行った結果、溶液中のこれらの前駆体は3日の貯蔵期間すこしも反応しなかったことが分かった。

【0029】蒸着されたBLT薄膜を650℃で1時間*

* 熱処理を行った後、電気的な特性を測定した。その結果を図5A及び図5Bに示すが、強誘電体非揮発性メモリ(FRAM, ferroelectric random access memory)のような半導体素子の製造時に用いるに適切な、優れた分極(polarization)値と疲労特性(sw=スイッチされた状態、ns=スイッチされていない状態)を示す。【0030】

【発明の効果】従って、本発明のLa錯体は、熱安定性、揮発性、有機溶媒に対する溶解度等の側面において10 いずれも優れた特性を有し、BLT薄膜を穏やかな条件下で蒸着させるためのMOCVD用La前駆体として有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1A】本発明の実施例1で製造されたLa(tmhd)3-TETEAの H-NMRである。

【図1B】本発明の実施例1で製造されたLa(tmhd)₃-TETEAのTGA/DSCのスキャンである。

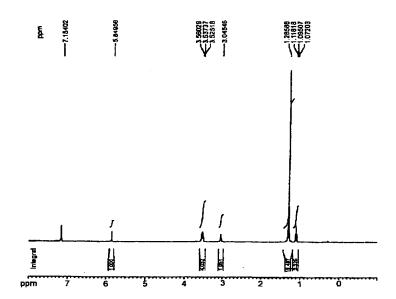
【図2A】本発明の実施例1で製造されたLa(tmhd)ューPMDTの H-NMRである。

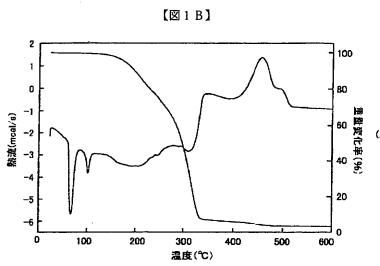
【図2B】本発明の実施例1で製造されたLa(tmhd)3-PMDTのTGA/DSCのスキャンである。 【図3】Ti(dmae)4のTGA/DSCのスキャンである。

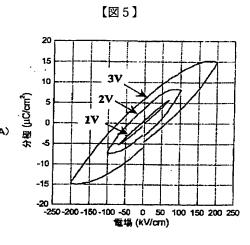
【図4】本発明の実施例2で説明した、Ti(dmae)、La(tmhd)。-PMDT、及びBi(フェニル)。を含む溶液の H-NMRスペクトルを示す。

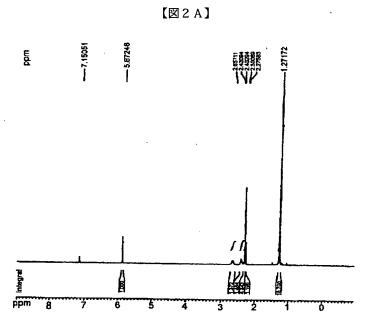
【図5】本発明の実施例2で説明した、蒸着後に熱処理されたBLT薄膜の電気的な特性を示す。

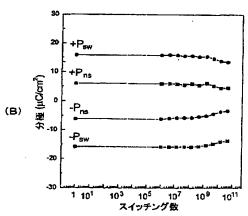
【図1A】

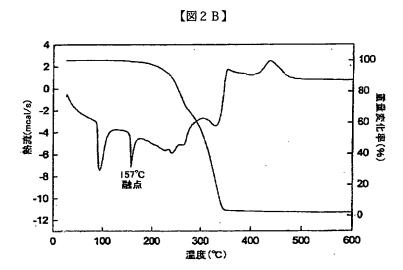


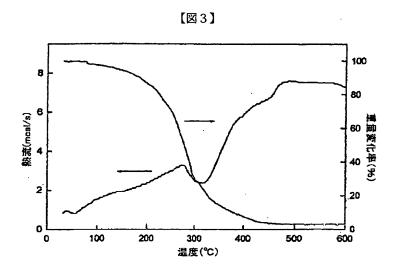




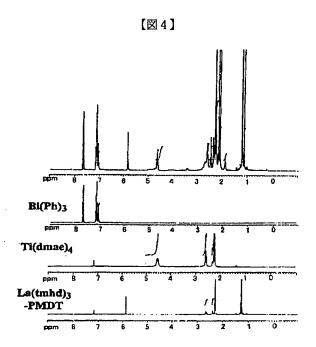








}



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H 0 1 B			H O 1 B	3/00	F	5 G 3 O 3
	3/12	3 1 8		3/12	3 1 8 A	
H01L	21/316		H 0 1 L	21/316	X	
// C07F	5/00		C O 7 F	5/00	D	

(72)発明者 姜 相 宇 大韓民国、140-190ソウル特別市龍山区厚 岩洞254-40番地 F ターム(参考) 4G048 AA03 AB01 AB05 AC02 AD02 AE08 4H006 AA01 AA03 AB80 AB82 BP10 BU32 4H048 AA01 AA03 AB80 VA20 VA30 VA70 VB10 VB40 4K030 AA11 AA14 AA16 BA42 BA46 CA04 EA01 FA10 JA10 LA15 5F058 BA20 BC03 BC20 BF06 BF27 BF29 BF37 BH11 5G303 AA07 AA10 AB05 AB15 BA03

CAO1 CBO5 CB15 CB35 DA06